santec

HTTR 北京华通特瑞

台北廣集企業

SiPh/ PIC to NPO/CPO and OIO in Data Center for A I Application: OFDR

Swept Photonics Analyzer+TSL



SPA-110

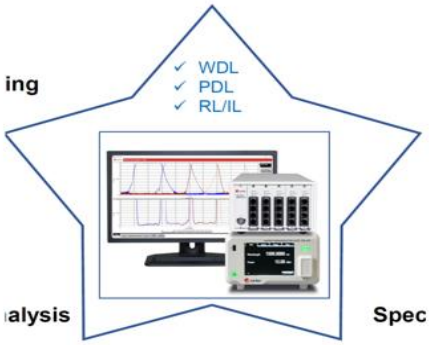


SPA-200

亞微米級精度光纖與光子器件測試

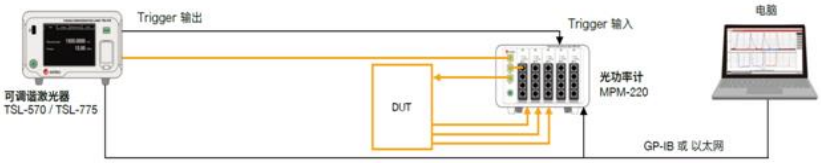
- 實現對來自波導傳播損耗的表徵反射點及缺陷位置的高精度檢測。
- 顯著提升了對非偏振保持器件微小損耗的精確測量。
- 同時確保更高的測量重複性與可靠性。
- 矽片上 SiO, SiN, GaAs, InP 材料異質結合應用ng 有效群折射率引入，更廣泛應用於從研發階段到生產流程的高階系統 Fault Location 分析場景。

快速扫描测试系统
Swept Test System

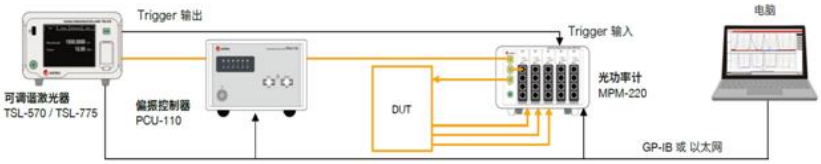


典型配置

搭配光功率计MPM-220的IL测量配置
高规格配置



搭配偏振控制器PCU-110和光功率计MPM-220的IL/PDL测量配置
高规格配置



Polarization Extinction Ratio Meter

PEM-400





只有**PEM-400**能够满足**CPOs**和**FAUs**巨大产能的增加，市场对于消光比/极化角度量测的需求！

SLS-230 _ ELSFP Simulator

